

描述

HTD8236是一款直流有刷电机驱动器，能够以高达6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式，可通过对输入信号进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速，同时具备低功耗休眠模式。

HTD8236集成同步整流功能，可显著降低系统功耗要求。

内部保护功能包含过流保护，短路保护，欠压锁定和过温保护。

HTD8236N提供一个故障检测输出管脚。

HTD8236提供一种带有裸露焊盘的ESOP8封装，能有效改善散热性能，且是无铅产品，符合环保标准。

应用

- 打印机及办公自动化设备
- 电器
- 智能家居
- 工业控制

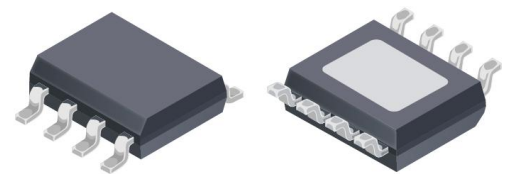
型号选择

订货型号	封装	包装信息
HTD8236ESD	ESOP8	编带, 4000颗/盘
HTD8236NESD	ESOP8	编带, 4000颗/盘
HTD8236ESDA	ESOP8	编带, 4000颗/盘

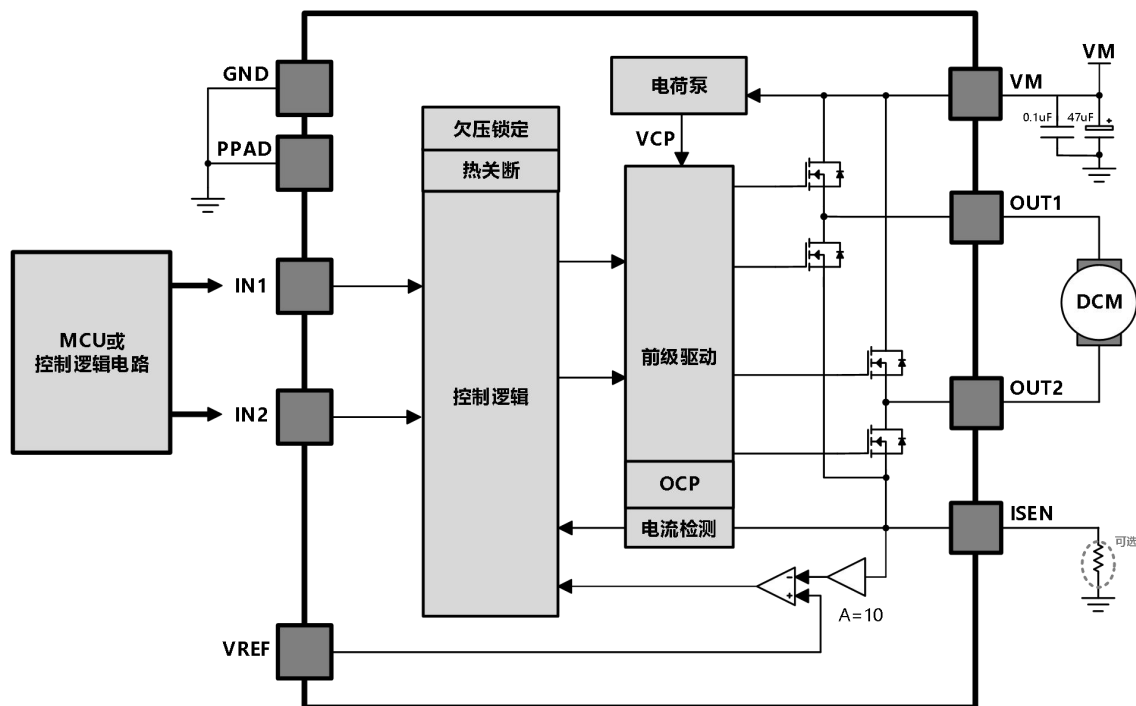
特点

- 单通道H桥电机驱动器
- 宽电压供电, 5.5V-36V
- 低 $R_{DS(ON)}$ 电阻, 200m Ω (HS+LS)
- 6A峰值驱动输出, 4A连续驱动输出
- PWM控制接口
- 支持低功耗休眠模式

封装形式

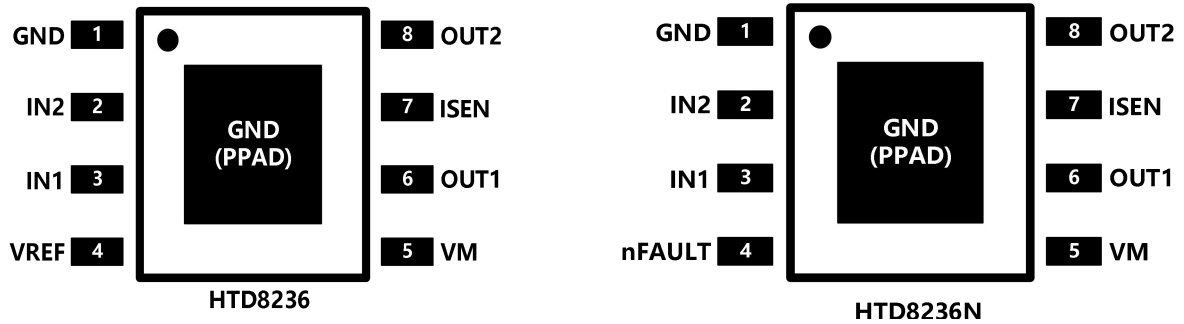


ESOP8



典型应用原理图

管脚定义



管脚列表

管脚名	管脚序号	管脚定义	外围元件与连接
电源与地			
GND	1	芯片地	GND管脚和芯片裸焊盘接到电源地
PPAD	-		
VM	5	芯片电源	芯片电源和电机电源，需做好电源滤波
控制逻辑			
IN1	3	逻辑输入	控制H桥输出状态，内置下拉电阻
IN2	2		
VREF	4	参考电压输入(8236)	参考电压输入，来设定驱动峰值电流
nFAULT		故障检测输出(8236N)	开漏输出，使用外接上拉电阻。当过流、过温、欠压，nFAULT将被拉低
ISEN	7	H桥 检流输入/地	H桥检流端，接检流电阻到地，若不需要限流，直接接地
功率输出			
OUT1	6	H桥输出 1	H桥输出， 定义正向电流为 OUT1 → OUT2
OUT2	8	H桥输出 2	

电路工作极限 at $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	符号	条件	范围	单位
功率电源	VM		-0.3 – 40	V
输出峰值电流	I_{PEAK}		± 6	A
逻辑输入电压	V_{IN}		-0.7 to 7	V
Sense 电压	V_{SENSE}		-0.3 to 0.5	V
工作温度	T_A	HTD8236ESD	-40 to 85	$^\circ\text{C}$
		HTD8236ESDA	-40 to 125	$^\circ\text{C}$
最高结温	$T_J(\text{max})$		150	$^\circ\text{C}$
储藏温度	T_{stg}		-55 to 150	$^\circ\text{C}$

热阻特性 at $T_A = 25^\circ\text{C}$

热计量	ESOP	单位
	8PINS	
θ_{JA} - 硅核到环境的热阻系数(*)	35	$^\circ\text{C}/\text{W}$

(*) 自然对流条件下硅核到环境的热阻系数是通过在 JESD51-7 中所指定的 JEDEC 标准高 K 值电路板上进行仿真模拟获得，环境条件如 JESD51-2a 中所述。

推荐工作条件 at $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	符号	最小	典型	最大	单位
功率电源	VM	5.5	-	36	V
连续输出电流	I_{OUT}	0	-	3	A
峰值输出电流	I_{PEAK}	0	-	4.5	A
逻辑输入电压	V_{IN}	0	-	5.25	V
逻辑输入频率	f_{PWM}	0	-	100	KHZ
参考电压	V_{REF}	0.5	-	4	V

(*) 芯片大电流工作时，需做好芯片散热。

电气特性 at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_M = 24\text{V}$

参数		测试条件	最小	典型	最大	单位
电源供电						
I_{VM}	VM 静态工作电流	$f_{PWM} < 50\text{kHz}$	-	4.5	6	mA
I_{VMQ}	VM 休眠电流	$IN1 = IN2 = 0\text{V}$	-	20	-	μA
V_{UVLO}	VM 欠压锁定值	VM 上升	-	4.7	5.0	V
逻辑输入						
V_{IL}	逻辑输入低电压		-	0.5	0.7	V
V_{IH}	逻辑输入高电压		1.5	-	5.25	V
V_{HYS}	逻辑输入迟滞		-	0.2	-	V
I_{IL}	逻辑输入电流_低电平	$V_{IN} = 0\text{V}$	-0.2	-	0.2	μA
I_{IH}	逻辑输入电流_高电平	$V_{IN} = 3.3\text{V}$	-	33	100	μA
R_{pd}	输入内部下拉电阻	Other	-	100	-	k Ω
t_{SLEEP}	进入 SLEEP 状态延迟		-	0.7	1.0	ms
H 桥 FETs						
$R_{DS(ON)}$	高侧+低侧 FET 电阻	$I_O = 1\text{A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	-	200	-	m Ω
I_{OFF}	输出关断漏电流		-1	-	1	μA
驱动电路时序和电流配置						
t_{OFF}	电流衰减时间	内部 PWM 固定关断时间	-	23	-	μs
t_R	上升时间	$V_M = 24\text{V}$, 24Ω to GND, 20% to 80%	-	150	-	ns
t_F	下降时间	$V_M = 24\text{V}$, 24Ω to VM, 20% to 80%	-	150	-	ns
t_{DEAD}	死区时间		-	250	-	ns
A_{ISEN}	ISEN 电流增益		-	10	-	V/V
t_{BLANK}	消隐时间		-	2.2	-	μs
保护电路						
I_{OCP}	过流阈值		6	7	10	A
T_{OCP}	过流重启时间		-	3	-	ms
T_{SD}	过温阈值	结温	140	150	160	$^\circ\text{C}$
T_{HYS}	过温迟滞		-	30	-	$^\circ\text{C}$

模块功能描述

H 桥控制

输入管脚 IN1、IN2 控制 H 桥的输出状态。下表是输入输出间的逻辑关系：

IN1	IN2	OUT1	OUT2	功能
0	0	Z	Z	滑行，休眠
1	0	H	L	正向
0	1	L	H	反向
1	1	L	L	刹车

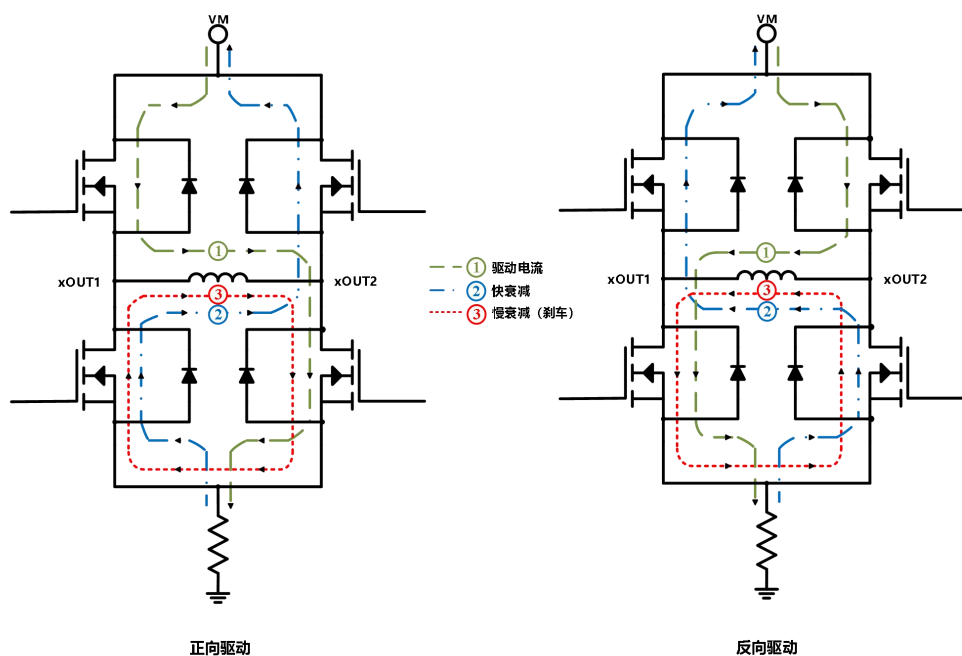
H 桥控制逻辑表

当使用 PWM 控制来实现调速功能时，H 桥可以操作在两种不同的状态，快衰减或者慢衰减。在快衰减模式，H 桥是被禁止的，续流电流流经体二极管；在慢衰减模式，输出 H 桥的两个下管都是打开的。

IN1	IN2	功能
PWM	0	正转 PWM, 快衰减
1	PWM	正转 PWM, 慢衰减
0	PWM	反转 PWM, 快衰减
PWM	1	反转 PWM, 慢衰减

功能逻辑表

下图显示了在不同驱动和衰减模式下的电流通路。



驱动与衰减模式

电流控制

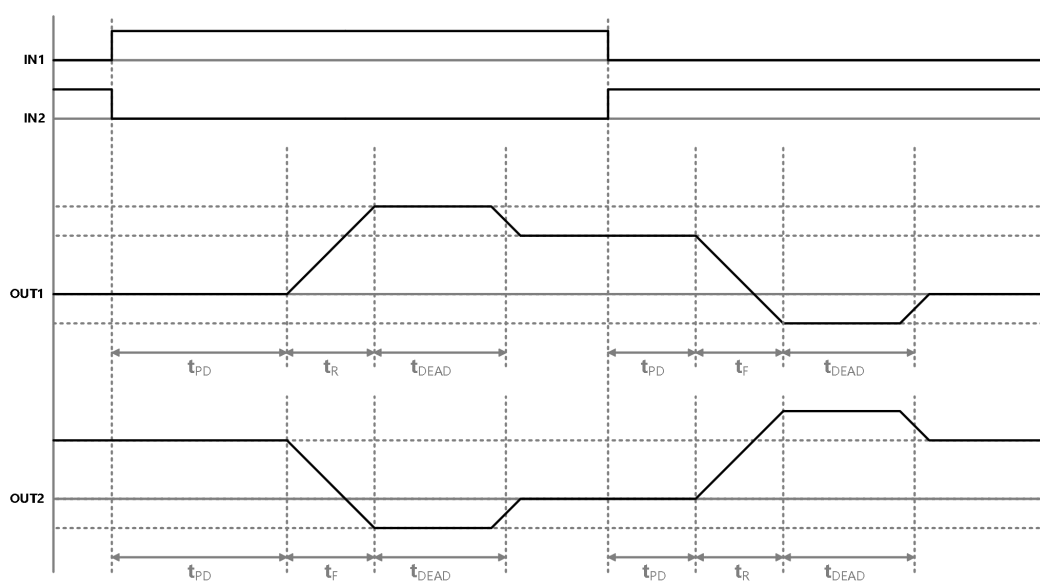
当一个 H 桥被使能，流过相应桥臂的电流上升，当电流达到设定的阈值，驱动器输出关断，直到下一个 PWM 循环开始。注意，在 H 桥被使能的那一刻，ISEN 管脚上的电压是被忽略的，经过一个固定时间后，电流检测电路才被使能。这个消隐时间一般固定在 2.2us。这个消隐时间同时决定了在操作电流衰减时的最小 PWM 时间。

PWM 目标电流是由比较器比较连接在 ISEN 管脚上的电流检测电阻上的电压乘以一个 10 倍因子和一个参考电压决定。HTD8236 的参考电压通过 VREF 管脚输入，HTD8236N 则内部固定 VREF 电压为 3.3V。以下公式为 100% 计算目标电流：

$$I_{TRIP}(A) = \frac{V_{REF}(V)}{A_V \times R_{ISEN}(\Omega)} = \frac{V_{REF}(V)}{10 \times R_{ISEN}(\Omega)}$$

死区时间

当输出由高电平转变成低电平，或者由低电平转变为高电平时，存在一个死区时间以防止上下管同时导通。死区时间内，输出是一个高阻态。当需要在输出上测量死区时间，需要根据相应管脚当时的电流方向来测量。如果电流是流出此管脚，此时输出端电压是低于地电平一个二极管压降；如果电流是流入此管脚，此时输出端电压是高于电源电压 VM 一个二极管压降。



时间参数

休眠模式

当 IN1、IN2 都为低，维持 1ms 以上，器件将进入休眠模式，从而大幅降低器件空闲的功耗。进入休眠模式后，器件的 H 桥被禁止，电荷泵电路停止工作。当 IN1 或 IN2 翻转为高电平且维持至少 5us，经过约 1ms 的延时后，芯片将恢复到正常的操作状态。

过流保护 (OCP)

当流过输出管的电流超过过流阈值，芯片输出关断。经过 3ms，芯片会尝试重启，恢复正常。

过温保护 (TSD)

如果结温超过安全限制阈值，H 桥的 FET 被禁止。一旦结温降到一个安全水平，所有操作会自动恢复正常。

欠压锁定保护(UVLO)

如果 VM 管脚上的电压降低到低于欠压锁定阈值，输出被禁止，内部逻辑复位。当 VM 上的电压上升到 V_{UVLO} 以上，电路恢复正常工作。

PCB 版图建议

PCB 板上应覆设大块的散热片，地线的连接应有很宽的地线覆线。为了优化电路的电特性和热参数性能，芯片应该直接紧贴在散热片上。

对电源 VM，应该连接不小于 47uF 的电解电容对地耦合，电容应尽可能的靠近器件摆放。

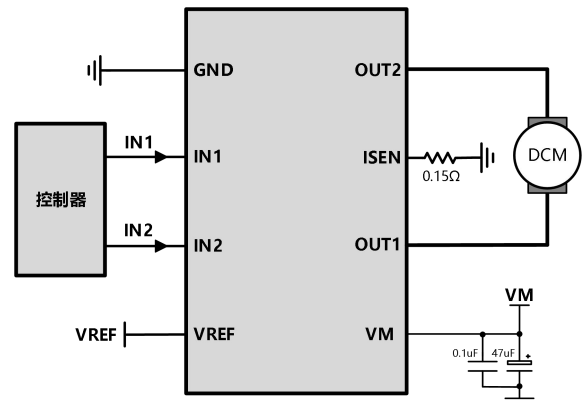
为了避免因高速 dv/dt 变换引起的电容耦合问题，驱动电路输出端电路覆线应远离逻辑控制输入端的覆线。

逻辑控制端的引线应采用低阻抗的走线以降低热阻引起的噪声。

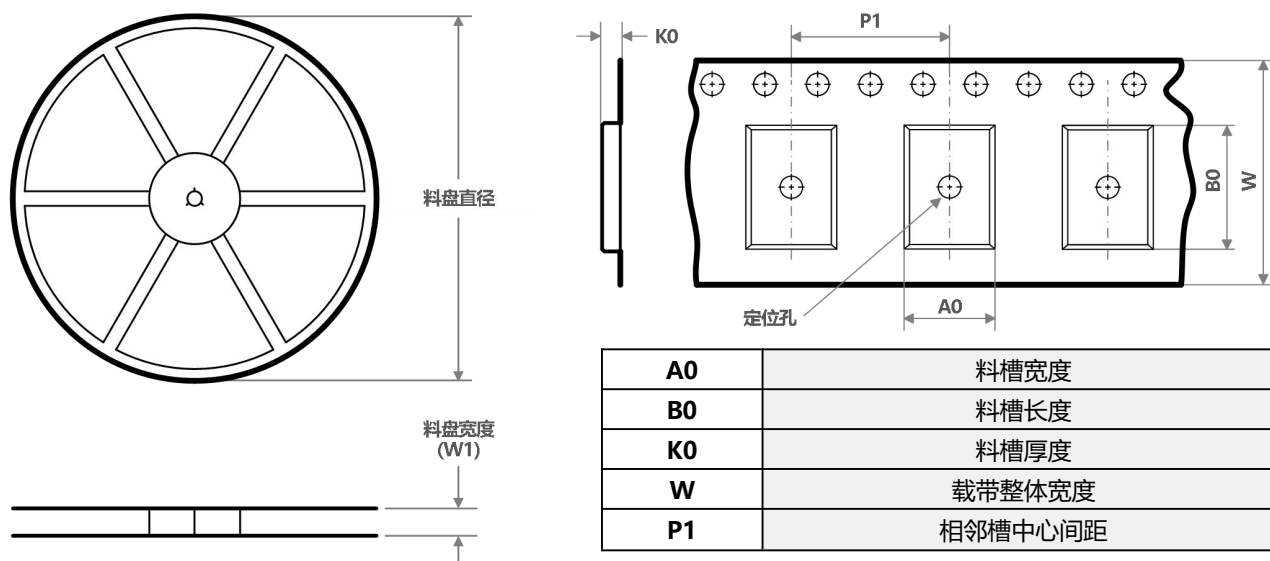
典型应用示例

以下给出特定工作条件下的应用原理图范例：

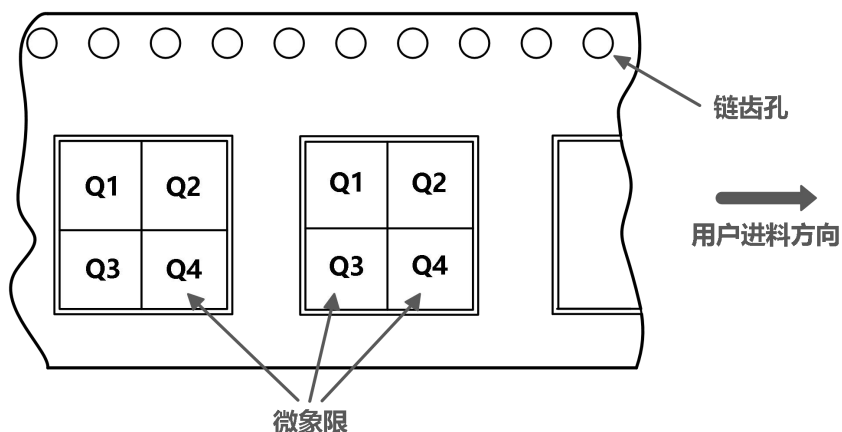
V_{IN}	24V
I_{OUT}	2A
V_{REF}	3.0V



编带料盘信息

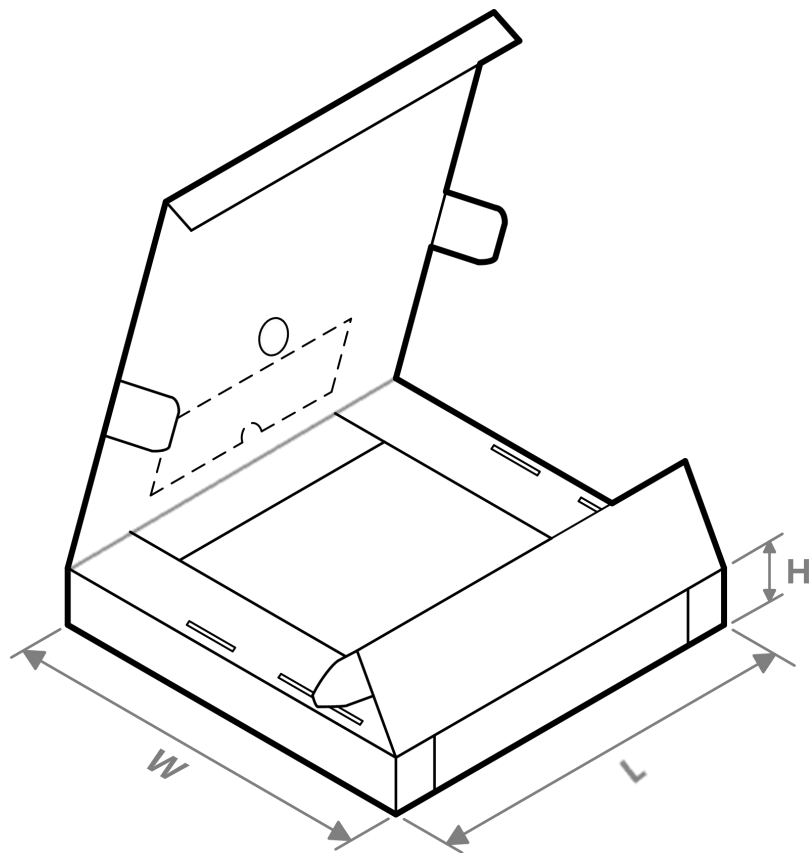


编带 PIN1 方位象限分配



器件	封装类型	封装标识	管脚数	SPQ	料盘直径 (mm)	料盘宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
HTD8236ESD	ESOP	ESD	8	4000	330	12	6.55	5.55	2.15	8	12	Q1
HTD8236NESD	ESOP	ESD	8	4000	330	12	6.55	5.55	2.15	8	12	Q1
HTD8236ESDA	ESOP	ESD	8	4000	330	12	6.55	5.55	2.15	8	12	Q1

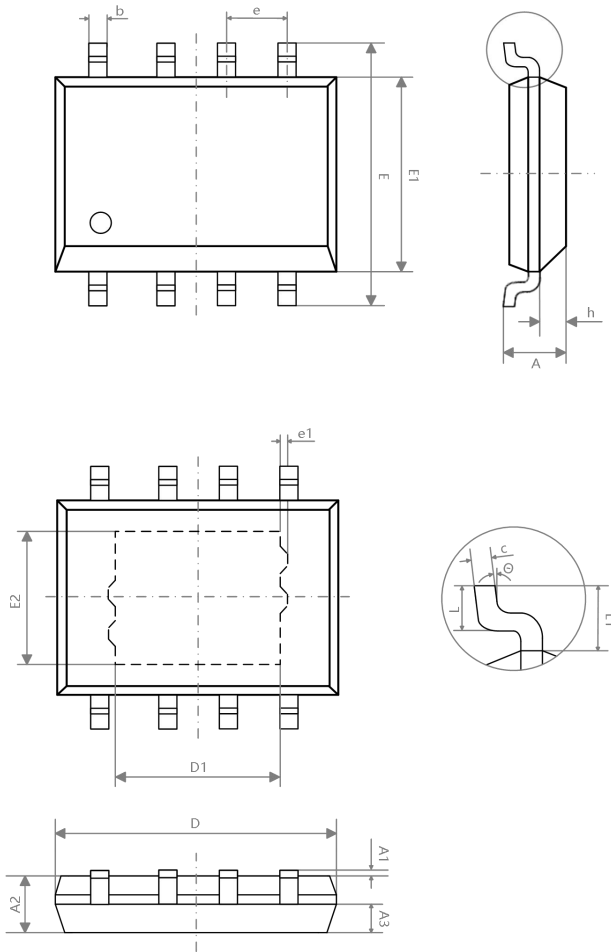
编带料盘包装尺寸



器件	封装类型	封装标识	管脚数	SPQ	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
HTD8236ESD	ESOP	ESD	8	4000	360	345	50
HTD8236NESD	ESOP	ESD	8	4000	360	345	50
HTD8236ESDA	ESOP	ESD	8	4000	360	345	50

封装信息

ESOP8



符号	毫米(mm)		
	最小	典型	最大
A	—	—	1.65
A1	0.05	—	0.15
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	—	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	—	0.24
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27(BSC)		
h	0.25	—	0.50
L	0.50	0.60	0.80
L1	1.05(REF)		
θ	0	—	8°
e1	0.10(REF)		
D1	3.10(REF)		
E2	2.21(REF)		